

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

NPN三重拡散形シリコントランジスタ
高速度大電流スイッチング用
通信工業用

NPN Silicon Triple Diffused Transistor
High Speed High Current Switching
Industrial Use

2SC1871Aは高速度、高耐圧、大電流スイッチング用に開発された通信工業用パワートランジスタで、スイッチング・レギュレータ、高周波応用機器などに最適です。

特長 / FEATURES

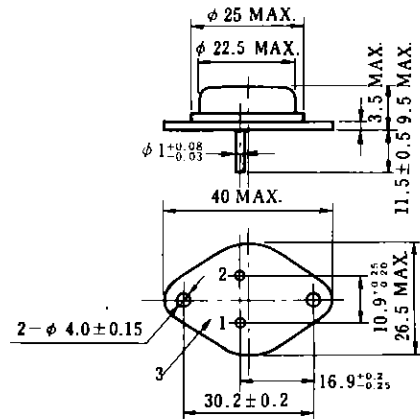
- スイッチング速度が速い。
- リバースS.O.Aが広い。 $V_{CEX(SUS)} > 450\text{ V}$ at $I_C = 10\text{ A}$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 °C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	500	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	400	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	7.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	10	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	20	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	3.0	A
全損失	$P_{T(Tc=25\text{ °C})}$	100	W
ジャンクション温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	°C

* $PW \leq 300\ \mu s$, Duty Cycle $\leq 10\%$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit : mm)



電極接続

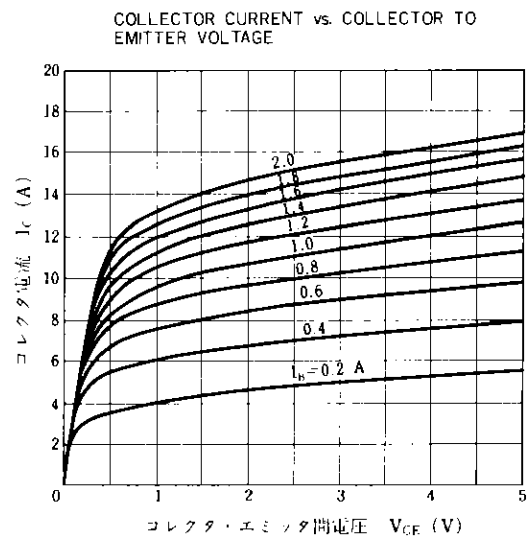
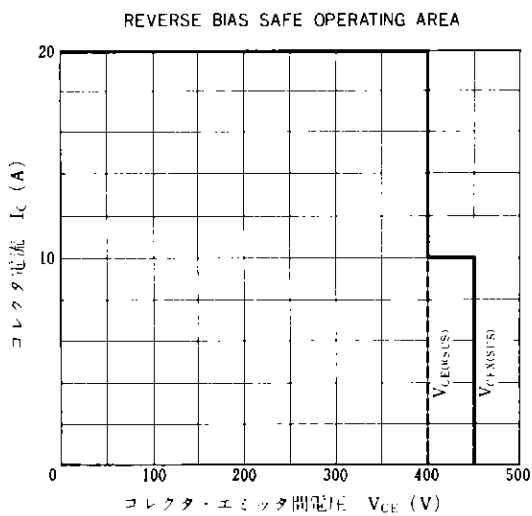
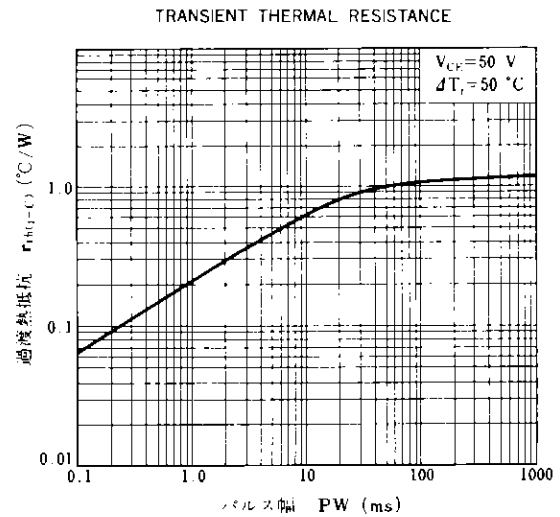
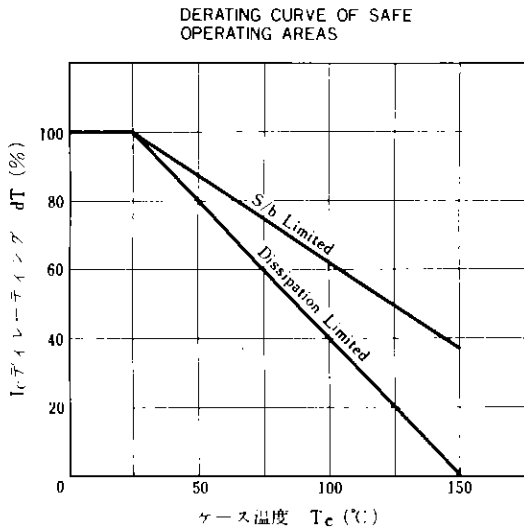
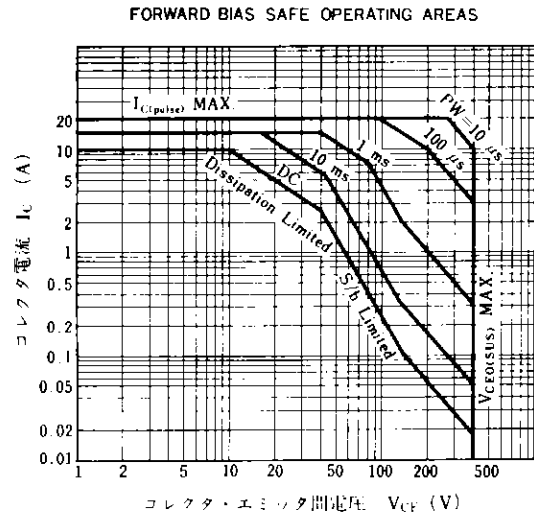
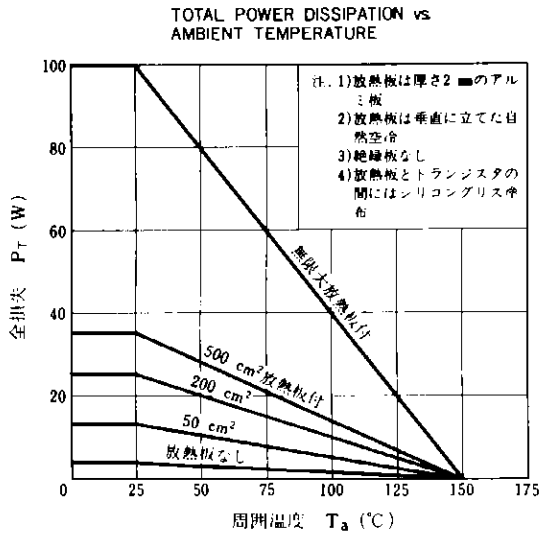
- 1. Base EIAJ : TC-3, TB-3
- 2. Emitter JEDEC : TO-3
- 3. Collector(Case) IEC : C14A, B18

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

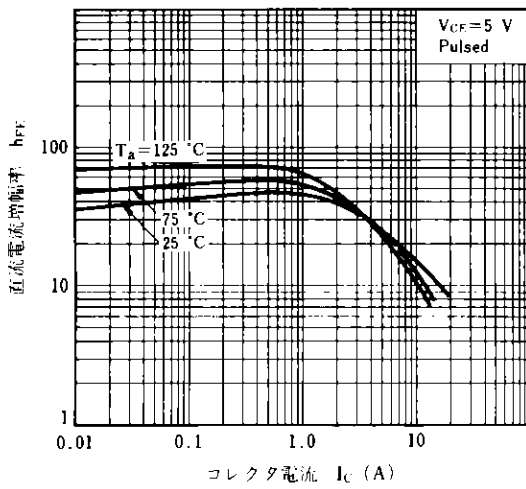
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	$I_C = 10\text{ A}$, $I_B = 2.0\text{ A}$, $L = 50\ \mu H$ *	400			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEX(SUS)1}$	$I_C = 10\text{ A}$, $I_{B1} = -I_{B2} = 2.0\text{ A}$ *, $T_a = 125\text{ °C}$, $L = 180\ \mu H$, Clamped	450			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEX(SUS)2}$	$I_C = 20\text{ A}$, $I_{B1} = 4.0\text{ A}$, $-I_{B2} = 2.0\text{ A}$ *, $T_a = 125\text{ °C}$, $L = 180\ \mu H$, Clamped	400			V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 400\text{ V}$, $I_E = 0$			100	μA
コレクタしゃ断電流	I_{CER}	$V_{CE} = 400\text{ V}$, $R_{BE} = 50\ \Omega$, $T_a = 125\text{ °C}$			2.0	mA
コレクタしゃ断電流	I_{CEX1}	$V_{CE} = 400\text{ V}$, $V_{BE(OFF)} = 1.5\text{ V}$			100	μA
コレクタしゃ断電流	I_{CEX2}	$V_{CE} = 400\text{ V}$, $V_{BE(OFF)} = 1.5\text{ V}$, $T_a = 125\text{ °C}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5.0\text{ V}$, $I_C = 0$			10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 5.0\text{ V}$, $I_C = 2.0\text{ A}$	15	30	80	
	h_{FE2} **	$V_{CE} = 5.0\text{ V}$, $I_C = 5.0\text{ A}$	15			
	h_{FE3} **	$V_{CE} = 5.0\text{ V}$, $I_C = 10\text{ A}$	10			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = 10\text{ A}$, $I_B = 2.0\text{ A}$			1.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C = 10\text{ A}$, $I_B = 2.0\text{ A}$			2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 10\text{ A}$, $R_L = 15\ \Omega$ *, $I_{B1} = -I_{B2} = 2.0\text{ A}$, $V_{CC} = 150\text{ V}$			1.0	μs
蓄積時間	t_{stg}				2.0	μs
下降時間	t_f				1.0	μs

** ハルス測定 $PW \leq 350\ \mu s$, Duty Cycle $\leq 2\%$ / Pulsed * 表1参照
 h_{FE} 区分 $h_{FE1} / J : 15 \sim 30$ $H : 20 \sim 40$ $F : 30 \sim 60$ $E : 40 \sim 80$

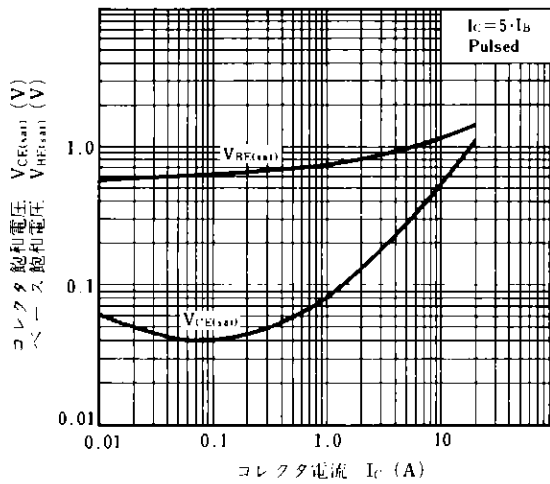
特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)



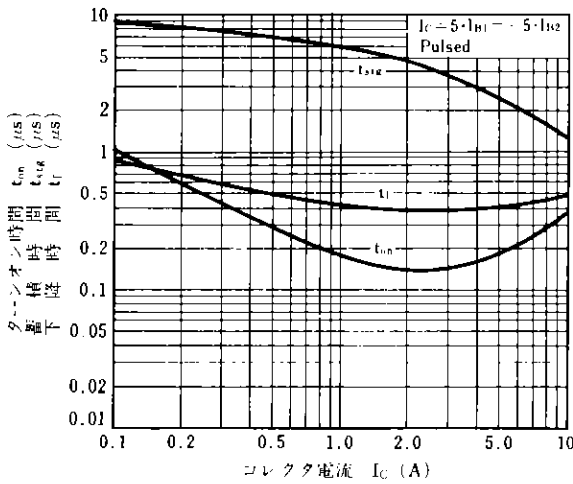
DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT



BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



TURN ON TIME, STORAGE TIME AND FALL TIME vs. COLLECTOR CURRENT



V_{CE0(SUS)}, V_{CEX(SUS)}, SWITCHING TIME 測定条件

	V _{CE0(SUS)}	V _{CEX(SUS)}	SWITCHING TIME
ベース駆動回路	<p>Duty Cycle ≒ 2%</p>	<p>Duty Cycle ≒ 2%</p>	Q ₁ = 2SA959
回路定数	L _{coil} = 50 μH, V _{CC} = 10 V R _{coil} = 0.05 Ω V _{clamp} (Unclamped)	L _{coil} = 180 μH, V _{CC} = 20 V R _{coil} = 0.05 Ω V _{clamp} = V _{CEX(SUS)} 電圧値	R _L = 15 Ω, V _{CC} = 150 V PW = 50 μs
供試回路	<p>L 負荷供試回路</p> <p>D1 = F114F D2 = 6FH4S</p>	<p>コレクタ電流、電圧波形</p> <p>t₁ は規定された I_C が得られるように調整されます。</p> $t_1 = \frac{L_{coil}(I_C)}{V_{CC}}$ $t_2 = \frac{L_{coil}(I_C)}{V_{clamp}}$	<p>抵抗負荷供試回路</p>

NEC 日本電気株式会社

本社 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111

半導体事業部 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111

関西支社 大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461
半導体販売部 大阪(06)348-1466

中電子デバイス部 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611

札幌(011)231-0161
仙台(022)261-5511
東京(03)454-1111
大阪(06)348-1461
名古屋(052)262-3611
福岡(092)713-5151
札幌(011)231-0161
仙台(022)261-5511
東京(03)454-1111
大阪(06)348-1461
名古屋(052)262-3611
福岡(092)713-5151

札幌(011)231-0161
仙台(022)261-5511
東京(03)454-1111
大阪(06)348-1461
名古屋(052)262-3611
福岡(092)713-5151
札幌(011)231-0161
仙台(022)261-5511
東京(03)454-1111
大阪(06)348-1461
名古屋(052)262-3611
福岡(092)713-5151
札幌(011)231-0161
仙台(022)261-5511
東京(03)454-1111
大阪(06)348-1461
名古屋(052)262-3611
福岡(092)713-5151